

NPN-Silizium-Fototransistor im SMT SIDELED®-Gehäuse Silicon NPN Phototransistor in SMT SIDELED®-Package

SFH 325 SFH 325 FA



SFH 325



SFH 325 FA

Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 380 nm bis 1150 nm (SFH 325) und bei 880 nm (SFH 325 FA)
- Hohe Linearität
- P-LCC-2 Gehäuse
- Gruppiert lieferbar
- Nur für Reflow IR-Lötung geeignet.

Anwendungen

- Miniaturlichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb
- Lochstreifenleser
- Industrieelektronik
- „Messen/Steuern/Regeln“

Features

- Especially suitable for applications from 380 nm to 1150 nm (SFH 325) and of 880 nm (SFH 325 FA)
- High linearity
- P-LCC-2 package
- Available in groups
- Suitable only for reflow IR soldering.

Applications

- Miniature photointerrupters
- Punched tape readers
- Industrial electronics
- For control and drive circuits

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code	Typ Type	Bestellnummer Ordering Code
SFH 325	Q62702-P1638	SFH 325 FA	Q62702-P1639
SFH 325-3	Q62702-P1610	SFH 325 FA-3	Q62702-P1614
SFH 325-3/-4	Q62702-P3604	SFH 325 FA-3/-4	Q62702-P3603
SFH 325-4	Q62702-P1611	SFH 325 FA-4	Q62702-P1615

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	– 40 ... + 100	°C
Kollektor-Emitterspannung Collector-emitter voltage	V_{CE}	35	V
Kollektorstrom Collector current	I_C	15	mA
Kollektorspitzenstrom, $\tau < 10 \mu s$ Collector surge current	I_{CS}	75	mA
Verlustleistung, $T_A = 25 \text{ °C}$ Total power dissipation	P_{tot}	165	mW
Wärmewiderstand für Montage auf PC-Board Thermal resistance for mounting on pcb	R_{thJA}	450	K/W

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$, $\lambda = 950\text{ nm}$)

Characteristics

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value		Einheit Unit
		SFH 325	SFH 325 FA	
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity	$\lambda_{S\text{ max}}$	860	900	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit $S = 10\%$ von S_{max} Spectral range of sensitivity $S = 10\%$ of S_{max}	λ	380 ... 1150	730 ... 1120	nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche ($\varnothing 220\text{ }\mu\text{m}$) Radiant sensitive area	A	0.038	0.038	mm^2
Abmessung der Chipfläche Dimensions of chip area	$L \times B$ $L \times W$	0.45×0.45	0.45×0.45	$\text{mm} \times \text{mm}$
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseoberfläche Distance chip front to case surface	H	0.5 ... 0.7	0.5 ... 0.7	mm
Halbwinkel Half angle	φ	± 60	± 60	Grad deg.
Kapazität, $V_{\text{CE}} = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $E = 0$ Capacitance	C_{CE}	5.0	5.0	pF
Dunkelstrom Dark current $V_{\text{CE}} = 25\text{ V}$, $E = 0$	I_{CEO}	1 (≤ 200)	1 (≤ 200)	nA

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet.

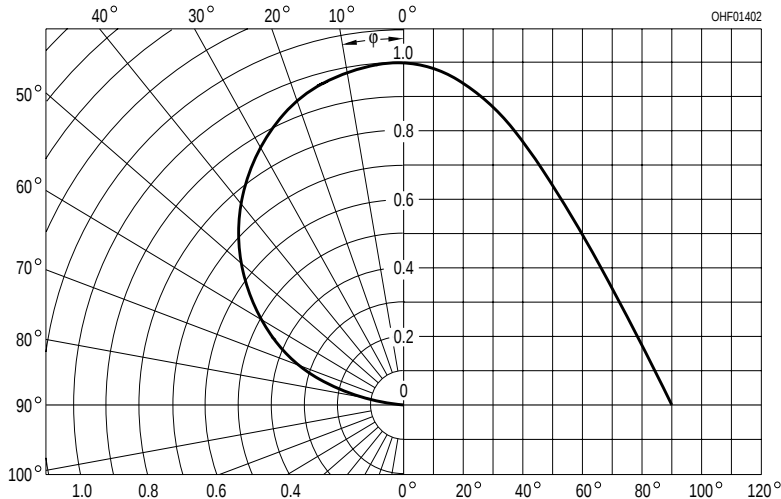
The phototransistors are grouped according to their spectral sensitivity and distinguished by arabian figures.

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value				Einheit Unit
		SFH 325 /FA	-2	-3	-4	
Fotostrom, $\lambda = 950 \text{ nm}$ Photocurrent $E_e = 0.1 \text{ mW/cm}^2$, $V_{CE} = 5 \text{ V}$ SFH 325: $E_v = 1000 \text{ lx}$, Normlicht/standard light A, $V_{CE} = 5 \text{ V}$	I_{PCE}	≥ 16	16 ... 32	25 ... 50	40 ... 80	μA
	I_{PCE}	—	420	650	1000	μA
Anstiegszeit/Abfallzeit Rise and fall time $I_C = 1 \text{ mA}$, $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$	t_r, t_f	7	6	7	8	μs
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage $I_C = I_{PCEmin}^{1)} \times 0.3$, $E_e = 0.1 \text{ mW/cm}^2$	V_{CEsat}	150	150	150	150	mV

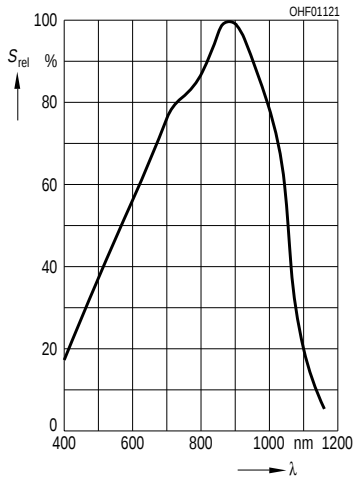
1) I_{PCEmin} ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe.

1) I_{PCEmin} is the min. photocurrent of the specified group.

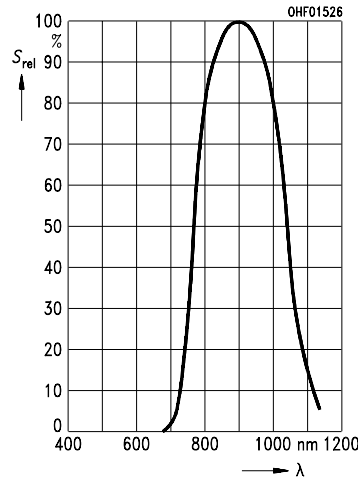
Directional Characteristics $S_{rel} = f(\varphi)$



Relative Spectral Sensitivity,
SFH 325 $S_{\text{rel}} = f(\lambda)$

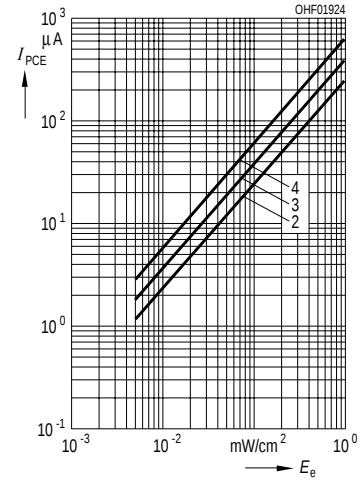


Relative Spectral Sensitivity,
SFH 325 FA $S_{\text{rel}} = f(\lambda)$

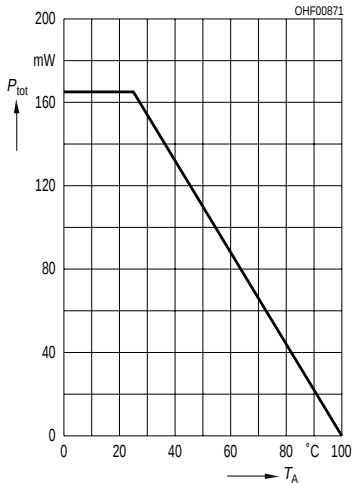


Photocurrent

$$I_{\text{PCE}} = f(E_e), V_{\text{CE}} = 5 \text{ V}$$

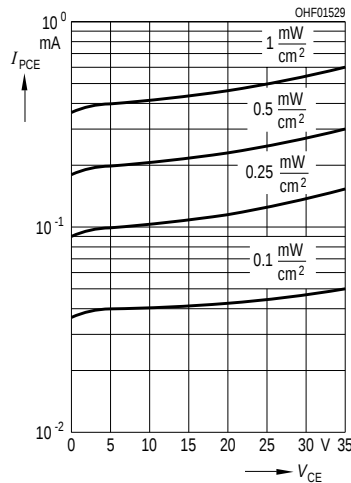


Total Power Dissipation
 $P_{\text{tot}} = f(T_A)$



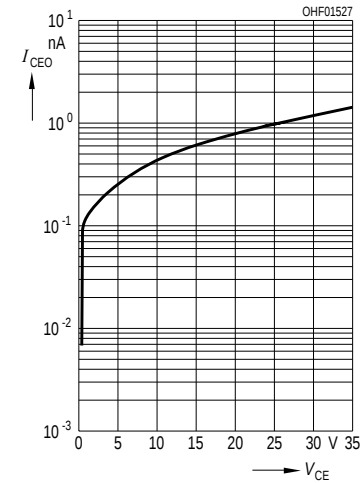
Photocurrent

$$I_{\text{PCE}} = f(V_{\text{CE}}), E_e = \text{Parameter}$$

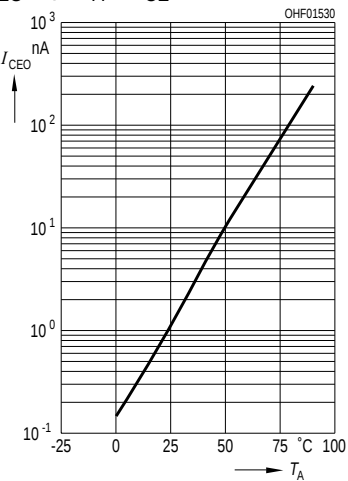


Dark Current

$$I_{\text{CEO}} = f(V_{\text{CE}}), E = 0$$

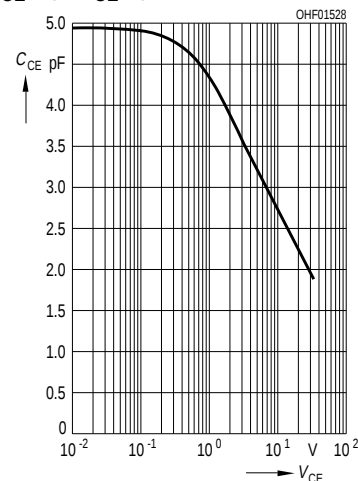


Dark Current
 $I_{\text{CEO}} = f(T_A), V_{\text{CE}} = 5 \text{ V}, E = 0$



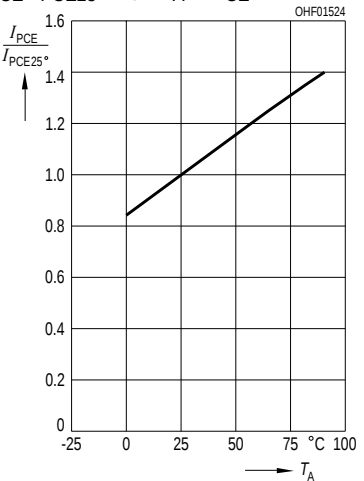
Capacitance

$$C_{\text{CE}} = f(V_{\text{CE}}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$$

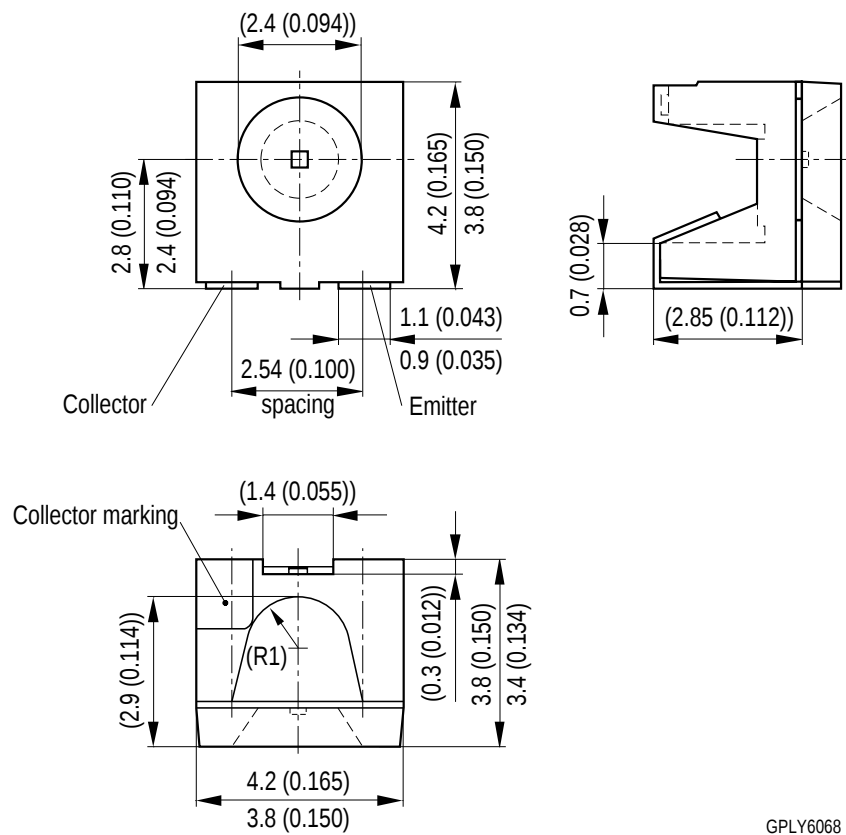


Photocurrent

$$I_{\text{PCE}}/I_{\text{PCE}25^\circ} = f(T_A), V_{\text{CE}} = 5 \text{ V}$$



Maßzeichnung Package Outlines



GPLY6068

Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).

Löthinweise
Soldering Conditions

Bauform Types	Tauch-, Schwall- und Schlepplötlung Dip, Wave and Drag Soldering			Reflowlötlung Reflow Soldering	
	Lötbad- temperatur	Maximal zulässige Lötzeit	Abstand Lötstelle – Gehäuse	Lötzonen- temperatur	Maximale Durchlaufzeit
	Temperature of the Soldering Bath	Max. Perm. Soldering Time	Distance between Solder Joint and Case	Temperature of Soldering Zone	Max. Transit Time
SIDELED	–	–	–	245 °C	10 s

Zusätzliche Informationen über allgemeine Lötbedingungen erhalten Sie auf Anfrage.

For additional information on general soldering conditions please contact us.